PASJ2019 FSPI002

先端加速器施設(ATF)の現状

STATUS REPORT OF THE ACCELERATOR TEST FACILITY

照沼信浩^{#, A, B)}, 久保浄^{A, B)}, 黒田茂^{A, B)}, 奥木敏行^{A, B)}, 内藤孝^{A, B)}, 福田将史^{A, B)}, 荒木栄^{A)}, 森川祐^{A)}, 田内利明^{A)}, Alexander Aryshev^{A, B)}, 阿部勇樹^{B)}, ATF 国際コラボレーション^{B)}

Nobuhiro Terunuma^{#, A)}, Kiyoshi Kubo^{A)}, Shigeru Kuroda^{A)}, Toshiyuki Okugi^{A)}, Takashi Naito^{A)}, Masafumi Fukuda

Sakae Araki^{A)}, Yu Morikawa^{A)}, Toshiaki Tauchi^{A)}, Alexander Aryshev^{A)} and the ATF International Collaboration^{B)} ^{A)} KEK, High Energy Accelerator Research Organization

^{B)} SOKENDAI, The Graduate University for Advanced Studies

^{C)} http://atf.kek.jp

Abstract

Accelerator Test Facility (ATF) at KEK is a research center for studies on issues concerning the injector, damping ring, and beam final-focus system for the ILC. The final-focus test beamline called ATF2 aims to establish techniques to realize the nanometer beam size and its position stabilization at the ILC interaction point. The goal of small beam at ATF2 is 37 nm which is corresponding to 7 nm for ILC and can be realized by using a low emittance beam from the damping ring. The nanometer level beam stabilization has been studied by the intra-train feedback system with 133 ns latency. A beam size of 41 nm at the ATF2 focal point was successfully demonstrated. At present, the most important theme is a study of the wakefield effect on the nanometer beam. It has been conducted using an additional wakefield source to reduce the effects from originals in the beamline. Recent status conducted by the ATF international collaboration is reported.

1. はじめに

KEKの先端加速器試験施設(Accelerator Test Facility, ATF)では、国際リニアコライダー(ILC)[1]の衝突 ビームとして必要なナノメートル極小ビームを安定 に実現するための研究開発を進めている。

ATF は電子加速器システムであり、光陰極型高周 波電子銃、1.3 GeVSバンドリニアック、ダンピング リング、ビーム取り出しラインおよび最終収束試験 ビームライン(ATF2)で構成されている (Fig. 1)。光 陰極型高周波電子銃ではバンチあたり最大 2×10¹⁰ 個 の電子を生成する。高周波電子銃でビーム生成に使 用するレーザーは 357 MHz と 178.5 MHz の 2 種類あ り、前者の場合、リニアックで加速可能なバンチ列 として、ビームパルスあたり最大 20 バンチ (2.8 ns 間隔)が生成可能である。ダンピングリングでは、 線型加速器から送られてくるマルチバンチビームを 最大で 3 パルス分を蓄積することができる。ダンピ ングリングへの入射から取り出しまでは約 300 ms で ある。ATF 全体としてビームの繰り返しは 3.125 Hz としている。ATF の最大の特徴は、ダンピングリン グで生成される低エミッタンスビームを、先端的技



Figure 1: Layout of the ATF. $100m \times 50m$.

[#]nobuhiro.terunuma@kek.jp

術開発に利用できることである。

定常的に垂直方向 10 pm 程度のビームが使われて いる。今までに達成した最小のエミッタンスは垂直 方向 4 pm である。

最終収束試験ビームライン(ATF2; Fig. 2)では、 ILC で必要なナノメートル極小ビーム技術開発を行 う[2]。これは、垂直方向 10 pm の低エミッタンス ビームを利用することで可能となるものであり、そ れを実現できる ATF は世界的にもユニークなビーム 技術開発の拠点である。この魅力的な環境のもとで、 リニアコライダーのビーム技術開発を国際的な協力 体制で実施することを狙い、2005 年に協定書に基づ く ATF 国際コラボレーションを立ち上げた。ATF2 ビームラインは、設計から建設にわたり国際的な分 担で進められ、2010 年から運用が開始されている[3]。



Figure 2: ATF2 beamline (Final Focus System).

ビーム運転時間は年間 12~14 週程度である。ATF におけるナノメートル極小ビーム技術開発に対する 海外の関心は高く、とりわけ CERN では CLIC にも 繋がる技術開発でもあることから、KEK との間で MOU 協定を結び、若手研究者の派遣や運転経費の 一部となる資金的な協力も行われた。

2. ナノメートルビーム技術開発

ILC の設計ルミノシティーを実現するためには、 多バンチ加速を実現する超伝導高周波加速技術と衝 突点でナノメートルに絞り込む極小ビーム技術が必 須である。この技術開発では、1990年代に SLAC で Global Chromaticity Correction という収差補正方法に よる最終収束システムの試験(Final Focus Test Beam, FFTB)が行われ、垂直方向 70 nm のビームが確認さ れていた[4]。現在の ILC 設計では当時とは異なる Local Chromaticity Correction 方式が採用されている。 この方式では Global 方式と比べてビームライン長を 約 1/3 の 700 m に短縮できるなど大きなメリットが ある。しかしながら、ビーム調整方法はやや複雑で あり、何よりも原理実証が必要であった。そこで ATF の低エミッタンスビームを利用する最終収束シ ステムを構築し、ILCに比べて低エネルギーのATFで あっても、ナノメートル極小ビームの実証試験が可 能であることが提案された。ILC と同じ Local Chromaticity Correction 方式のもと、ATF2 計画が開 始されたのである。

ATF2 計画には二つの重要な技術開発項目がある。 一つは前述したように ILC での衝突ビームサイズを 実現するためのビーム最終収束技術、もう一つはそ の極小ビームを衝突点で安定に衝突させるためのナ ノメートルレベルでの位置制御技術である。

2.1 第一の目標: 垂直 37 nm の極小ビーム開発

ATF2 ビームラインは ILC 最終収束ビームライン と同じ光学設計に基づいている。Energy spread は 0.1 %、natural vertical chromaticity はおよそ 10000 と され、さらに電磁石の field error に対する許容度は ILC のものと同等かより厳しくしている。最終四極 電磁石から衝突点までの距離 L*やビームエネルギー の違いなどにより、250 GeV での設計値は垂直方向 ビームサイズ 7 nm となる。これは ATF2 での 37 nm に相当する。従って、ATF2 において 37 nm の極小 ビームの実現を目指し、ILC 最終収束技術の実証、 更なる高度化への知見を得ることを目標とする。

ILC では電子および陽電子ビームの衝突散乱をモ ニターすることで、ナノメートルへのビームサイズ 調整(ルミノシティー最適化)を行う。しかしなが ら ATF は電子ビームのみの加速器であり、この方法 は使えない。直接電子ビームの大きさを測ることが 必要となるが、数十 nm のビームを測定できるのは FFTB 実験(SLAC, 1990年代)のために開発された新竹 モニター [5]のみである。ATF2 では FFTB の装置を さらに発展させたものを使用している(Fig. 3)。



Figure 3: Schematic configuration of the nanometer beam size monitor at ATF2.

ATF2の装置は最終収束ビームラインの focus point (ILC における衝突点 IP に対応)に設置されており、 IP Beam Size Monitor, IPBSM と呼ばれている。電子 ビームに対して干渉縞を動かし、干渉縞の光子と電 子ビームの逆コンプトン散乱で生じる y 線数の変動 (Modulation)を計測する。従って、測定には多数の ビームショットが必要となる。得られるビームサイ ズは様々なふらつきの影響を含んだ結果であり、上 限として解釈すべきものである。

レーザーの交差角で干渉縞のピッチが決まり、それに応じてビームサイズの測定範囲が決まる。ATF

PASJ2019 FSPI002

では 3 段階の交差角モードが用意されており、設計 上は数ミクロンから 20 nm 程度までの測定範囲をカ バーしている[6]。Figure 4 は ATF2 の仮想衝突点を 囲むレーザー交差システムである。



Figure 4: IPBSM laser crossing system at ATF2 IP.

極小ビームへの絞り込み調整は以下の手順を踏む。

- 最初にビームラインを立ち上げる場合などでは、通常、ビームサイズは数 µm を越えており、IPBSMの測定範囲外である。そのためATF2 focal pointにはワイヤー径 5 µmの挿入式 Carbon wire scanner が組み込まれており、これを用いて測定限界 2 µm 程度までビームを絞り込む。
- (2) 続いて、IPBSM を用いたビームサイズ測定
 に切り替え、交差角(2°~8°)モードを用いて 300 nm 程度まで追い込む。
- (3) 次に第二の交差角 30°モードに移り、さらに 100 nm 程度までビーム調整を進める。
- (4) 最後に交差角 174°モードに切り替え、目標 である 37 nm を目指したビームサイズ調整を 行う。

ここでは必要に応じて交差角を戻し、再調整を繰 り返しながらビームサイズを追求することになる。 ビームサイズが小さくなればなるほど、コンプトン 散乱の安定な実現とその測定が必須となってくる。 上流で生じたバックグラウンドッ線の低減、ビーム 位置の安定化、レーザーの安定化など、全体的な高 度化が必須となってくる。

極小ビームの調整では chromatic aberration の補正 が重要であり、6極電磁石およびスキュー6極電磁石 を使って技術開発が進められてきた[7,8]。2012 年に 初めて 100 nm の壁を越え、2014 年には FFTB 実験の 70 nm をさらに下回るビームサイズ 44 nm までビー ムを絞ることに成功した。さらに、2016 年には次節 で述べるビーム位置フィードバックを適用し、世界 最小を更新する 41 nm を確認するに至った。

しかしながら、この 100 nm 以下の結果は、設計 ビーム強度の約 1/10 となる 1×10⁹ electrons/bunch で 得られたものである。光学設計の観点からは、目標の 37 nm に近い値が得られていることから、Local Chromaticity Correction 方式の技術検証は満足のいく レベルにあると判断できる。

一方で、ビーム電流の増加と共にビームサイズが 増大しており、この原因がビームラインの Wakefield であることが明らかになった。ATF2 のナノメート ルビーム測定だからこそ見えてきた現象である。言 い方を変えれば、この様な Wakefield の影響を定量 的に研究するために ATF2 は最適と言える。

ILC の場合では、ATF2 と比べてエネルギーが二桁 大きく、Wakefield の影響は相対的に小さくなる。 様々な条件を踏まえた評価によると、ATF2 で 41 nm を達成した 1×10⁹ electrons /bunch の状態は、ILC では 設計ビーム強度 2×10¹⁰ 程度以上に相当すると見積も られている。つまり、ILC における 7 nm 極小ビーム の実現のためには ATF2 で確認されている Wakefield の影響は大きな問題とはならないと評価されている。 とはいうものの、ATF2 で Wakefield の影響を深く調 査し理解することは、ILC における検討の妥当性を 高めるためにも重要である。

Wakefield の影響を評価するために、ビームライン の機器構成を変えた比較実験を進めている。ATF2 ビームライン全体の 1/3 にも及ぶ空洞型 BPM を取り 外したり、ビームパイプ段差を軽減するなどして、 wakefield の影響を低減させる改造を実施している。



Figure 5: Beam intensity dependence of the beam size signals (modulation): measured in October (before reduction of wakefield sources) and in November (after reduction), 2016.

Fig.5 は改造前後でのビームサイズの電流依存性を示したものである。高いビーム電流ではビームサイズ が 100 nm を越えてしまうため、IPBSM の測定モー ドは 30°、ビームサイズ 100~300 nm の範囲での実 験である。縦軸はIPBSMのコンプトン信号強度変化 (Modulation)であり、数値が高いほど小さなビームサ イズを意味する。改造後はバンチあたりの電子数が 増えても Modulation の低下が大幅に改善されており、 また絶対値も上がっている。現在は、積極的に Wakefield の影響を見るために、XY 可動ステージの 上に Wakefield 源となる空洞を載せ、位置を変えな がら影響を調べている。この方法を応用して、ビー ムラインで生じる Wakefield の影響を打ち消し低減 させることなども検討されている。

2.2 第二の目標:ナノメートルでのビーム位置制御

ILC の電子ビームと陽電子ビームは、それぞれ約 10 km に及ぶ加速器ビームラインを通ってくる。そ こでは地盤振動や加速器機器の変動を受ける。衝突 点での電子・陽電子ビームの衝突を維持するために は、これら極小ビームの衝突点での位置をビームサ イズの 1/3 程度、つまり 2 nm 程度に安定化させるこ とが重要である。ILC のビームは 1 ms の時間幅での 多バンチであり、最もバンチ数が多いオプションで は2600 個のバンチが366 ns 間隔で衝突点に送られて くる。地盤振動などビーム位置を乱す要因となる周 期はこれに比べて遅く、結果として1msのバンチ列 はコヒーレントに振動の影響を受ける。そこで先頭 のバンチから位置ズレの情報を引き出し、後続のバ ンチ群の位置ズレを補正する Intra-train feedback (FONT)が提案され、Oxford 大学を中心に開発が進め られている[9]。

FONT の技術開発は ATF の取り出しビームライン と ATF2 の仮想衝突点の 2 カ所で進められている。 ATF のダンピングリングでは、リニアックからの単 バンチを2回または3回入射し蓄積することで、ILC のバンチ間隔に近い状態を作ることができる。これ を flat-top 300 ns のパルスキッカーを用いて一括して 取り出しラインに送る。取り出しラインには、2 台 の Stripline kicker と 3 台の Stripline BPM からなる FONT システムが構築されており、基本技術の開発 と実証試験が精力的に進められてきた (Fig. 6)。こ のシステムのビーム位置分解能は、バンチ電荷に依 存して改善するが、0.5~0.2 μm である。最初のバン チ信号を得てから次のバンチに Feedback を与えるま での時間は 133 ns と実測されている。これは ILC で 想定するバンチ間隔の半分以下であり、更なる演算 処理によるシステムの高度化が期待されている。昨 年はこの FONT feedback の心臓である FPGA ボード の firmware 最適化により、取り出しラインの場所で、 1.78 µm のビーム位置ジッターを 0.17 µm まで低減す ることに成功している(Fig. 7)。ジッターの低減率は ILC での要求を満たすレベルにある。



Figure 6: Setup of the upstream FONT feedback.



Figure 7: Setup of the upstream FONT feedback.

ILC の衝突点は Vertex 検出器で取り囲まれており、 ナノメートルのビーム位置ジッターを測定する BPM を設置することはできない。一方、ATF2 の仮想衝 突点ではナノメートルレベルの分解能を有する空洞 型 BPMを置くことで、ビーム位置の安定化を直接確 認できると期待されている。ここでは 2 nm 程度の分 解能を持ち 150 ns 後の後続バンチとの信号分離を可 能とする Q 値の低い空洞型 BPM が必要となる[10]。 ATF2 では、ビームサイズを測定する IPBSM レー ザーを通す必要があるため、仮想衝突点(IP)を挟ん で、上流に一体化された BPM2 台、下流に独立な 1 台を、同じ真空チェンバー内に設置している(Fig. 8)。 各々の BPM ブロックには相対位置調整や感度較正を 行うためにピエゾムーバーが取り付けられており、



Figure 8: Cavity BPM on piezo mover for ATF2.

PASJ2019 FSPI002

上下左右に 150 µm 動かすことができる。

ここで Feedback の限界を決定するのは BPM の位 置分解能である。見極めたいビーム位置の安定度は 2 nm であるが、この分解能を実現する BPM は技術 的に容易ではない。実際のところ、ILC では FONT-BPM が設置できるのは衝突点から 2mほど離れた位 置であり、ビームサイズは µm に近く、2 nm の分解 能は必要とされていない。しかしながら、ナノメー トルでの位置安定化を直接確認できるのは ATF2 以 外には存在しないことから、可能な限り分解能を追 求して安定化を直接評価することを目指している。

IP での空洞型 BPM を用いた FONT feedback 試験の結果を Fig. 9 に示す。以前得られていた Feedbackの結果は、200 nm 台のビーム位置ジッターを 80 nm 台に低減するもの[11]であったが、現在はほぼ 40 nm 程度まで低減することができている。これはBPM読み出し位置分解能の改善によるものである。現在の分解能は 40 nm であり、これにより feedback 性能が制限されている。BPM 読み出し系の試験では、単バンチで電荷を上げたビームに対して 20 nm の分解能が確認されている。今後、マルチバンチでのfeedback 試験においてビーム強度を上げていき、更なる安定化、技術の確認を進めていきたい。



Figure 9: Beam position at IP BPM w/wo FONT.

3. その他の技術開発

近年、ATF の研究開発において、CERN との共同 開発の比重が大きくなってきている。これは ILC の みならず CERN が検討を進めている CLIC にも共通 となるナノメートルビーム技術開発があること、更 には ILC 以上に先端的な技術開発が必要であり、 ATF2 でのビーム試験が効果的なためである。CLIC の最終収束ビームでは、ILC の 5 倍も大きい Chromaticity の補正技術が必要であり、それは ATF2 において 20 nm のビームサイズを実現することを意 味する[12]。この究極の極小ビーム技術開発のため に CERN から Octupole magnet を持ち込み、ATF2 ビームラインでのビーム調整試験が進められている。 ILC や CLIC に使用する collimator の開発[13,14]、、 非破壊型ビームサイズモニターとしての Optical Diffraction Radiation (ODR) monitor の開発[15]など、 CERN と共同で進めている。

CLIC では、床振動によるビーム位置のズレを高 速で補正するために、ビームが来る前に、あらかじ め床振動を測定して対応する補正キックを生成する feedforward 技術が検討されており、この技術開発も ATF2を利用して進められている。CERNから高感度 振動計 14 個が持ち込まれ、FONT フィードバックと 連動させるなどの試験が進められている[16]。

4. まとめ

先端加速器試験施設(ATF)では、国際リニアコラ イダー(ILC)で必要とされるナノメートル極小ビーム の技術開発をはじめ、各種の先端的ビーム診断装置 やビーム制御装置など、多くの加速器でも展開が期 待される技術開発を進めている。国際コラボレー ション体制のもとで国内外から多くの研究者が参加 しており、特に大学院生の教育の場として重要な役 割を担っている。

ナノメートルビーム技術開発を行う ATF2 では 40 nm 台のビームサイズを実現すると共に Wakefield の 影響評価試験を進めている。衝突点でのナノメート ル位置制御技術開発では、ビーム位置ジッターを 1/10 以下に低減するなどの成果を得ている。その他、 CLIC との技術開発も進められており、ILC 技術の更 なる高度化を狙った総合的なナノメートルビーム技 術開発が進行している。

参考文献

- ILC Technical Design Report (2013); https://www.linearcollider.org/ILC/Publications/Techni cal-Design-Report
- [2] "ATF2 Proposal", KEK Report 2005-2 (2005).
- [3] P. Bambade et al., Phys. Rev. ST-AB 13, 042801 (2010).
- [4] V. Balakin et al., Phys. Rev. Lett., 74 2479 (1995).
- [5] T. Shintake, NIM A 311, 455 (1992).
- [6] T. Suehara et al., NIM A 616, 1 (2010).
- [7] T. Okugi et al., Phys. Rev. ST-AB 17, 023501 (2014).
- [8] G. White et al., Phys. Rev. Lett. 112, 034802 (2014).
- [9] P. Burrows *et al.*, Proceedings of IPAC2014, TUPME009 (2014).
- [10] S. W. Jang et al., IEEE TRANS. ON NUCLEAR SCIENCE, VOL. 64, NO. 8, 2353-2360 (2017).
- [11] T. Bromwich *et al.*, Proceedings of IPAC2017, Copenhagen, Denmark, TUPIK112 (2017).
- [12] M. Patecki et al., Phys. Rev. Accel. Beams 19, 101001 (2016).
- [13] R. Yang et al., Phys. Rev. Accel. Beams 21, 051001 (2018).
- [14] N. Fuster-Martínez *et al.*, Proceedings of IPAC2017, Copenhagen, Denmark, TUPIK075 (2017).
- [15] R. Kieffer et al., NIM, B 402, 88-91 (2017).
- [16] D. R. Bett et al., NIM, A 895 10-18 (2018).